



I²C 实时时钟/日历芯片

概述

PCF8563 是一款低功耗的 CMOS 实时时钟/日历芯片，它提供了一个可编程时钟输出、一个中断输出和掉电检测器，所有的地址和数据是通过 I²C 总线接口串行传输，最大总线速度为 400Kbit/s。每次读写数据后，内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。广泛应用于移动电话、便携式仪器仪表、传真机等电池电源供电产品。

主要采用 SOP8 封装形式。

主要特点

- 低休眠电流：典型值为 $0.25\mu\text{A}$ ($V_{DD}=3\text{V}$ @ 25°C)
- 时钟工作电压： $1.0\text{V} \sim 5.5\text{V}$ ($T_{amb}=25^\circ\text{C}$)
- 400KHz 的 I²C 总线接口 ($V_{DD}=1.8\text{V} \sim 5.5\text{V}$)
- 可编程时钟输出频率：
 32.768KHz 、 1024Hz 、 32Hz 、 1Hz
- 内部集成振荡器电容
- 报警和定时器功能
- 内部电源复位功能 (POR)
- 开漏中断输出引脚
- I²C 总线从地址：读-0A3H；写-0A2H

内部功能框图

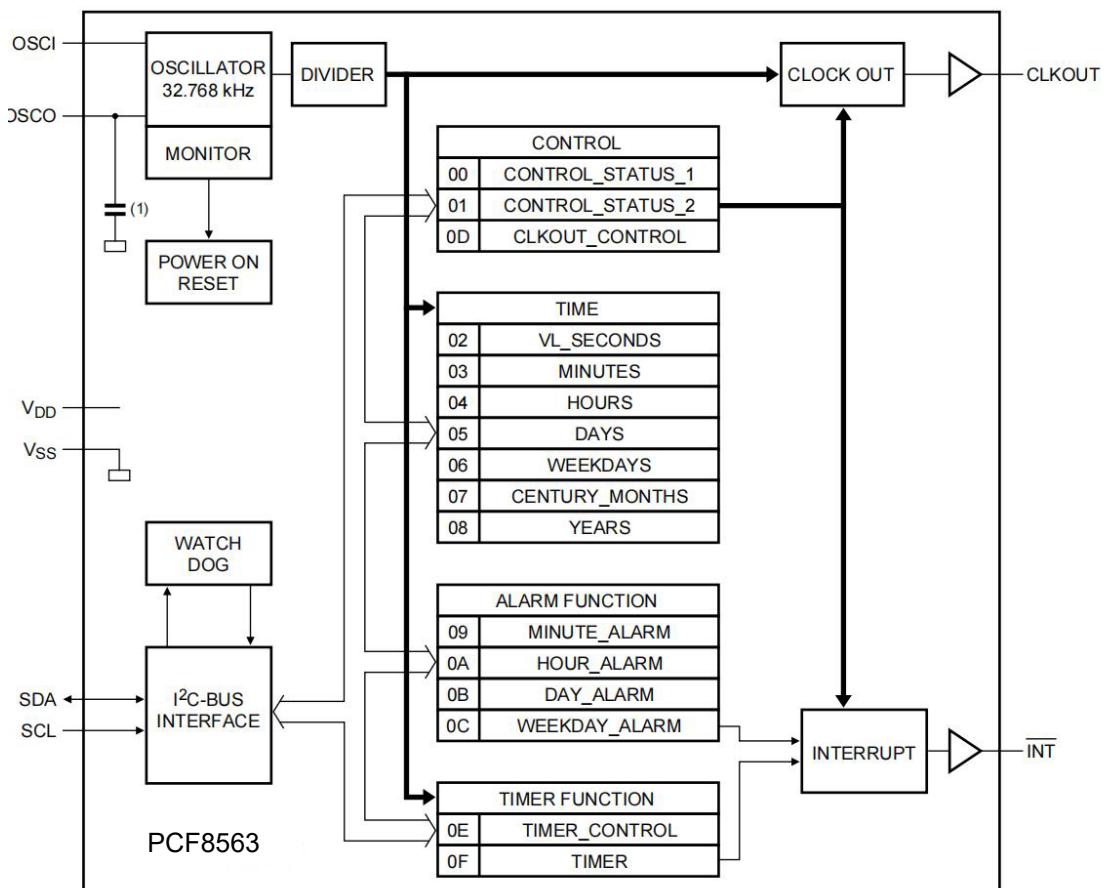


图1 内部功能框图



内部二极管保护框图

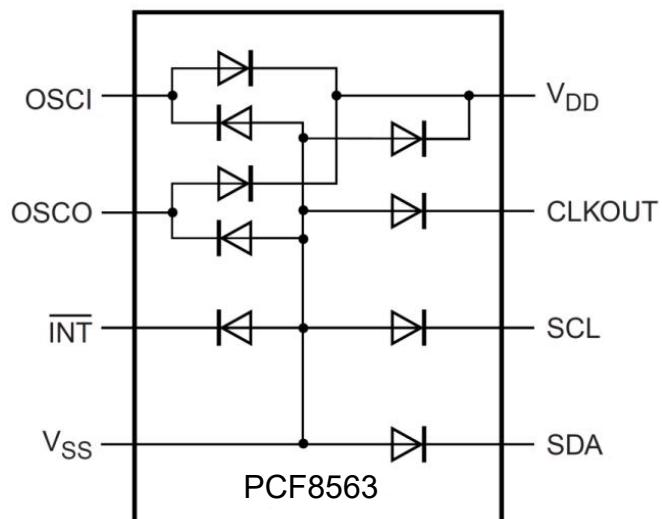


图2 内部二极管保护框图

引脚说明

		序号	符号	功能
OSCI	1	1	OSCI	振荡器输入
OSCO	2	2	OSCO	振荡器输出
INT	3	3	INT	中断输出 (开漏: 低电平有效)
VSS	4	4	V _{SS}	地
		5	SDA	串行数据输入/输出
		6	SCL	串行时钟输入
		7	CLKOUT	时钟输出 (开漏)
		8	V _{DD}	电源电压

图3 引脚图

极限最大参数

(除非另有规定, $T_{amb}=+25^{\circ}C$)

参数	符号	条件	最小值	最大值	单位
电源电压	V _{DD}	-	-0.5	+6.5	V
电源电流	I _{DD}	-	-50	+50	mA
输入电压	V _I	SCL、SDA、OSCI 引脚	-0.5	+6.5	V
输出电压	V _O	INT、CLKOUT 引脚	-0.5	+6.5	V
输入电流	I _I	任一输入引脚	-10	+10	mA
输出电流	I _O	任一输出引脚	-10	+10	mA
总功率耗散	P _D	-	-	300	mW
工作温度	T _{amb}	芯片工作环境	-20	85	°C
存储温度	T _{stg}	-	-65	150	°C
静电放电电压	V _{ESD}	HBM	-4000	+4000	V

注: 超过以上极限值有可能造成芯片的永久性损坏。



静态特性

(除非另有规定, $T_{amb}=-20 \sim +85^{\circ}C$, $V_{DD}=1.8 \sim 5.5V$, $V_{SS}=0V$; $f_{osc}=32.768KHz$; 石英晶片 $R_s=40K\Omega$, $C_i=8pF$)

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源						
V_{DD}	工作电压	$T_{amb}=+25^{\circ}C$	I^2C 总线无效	1.0	—	5.5
		$f_{SCL}=400KHz$	I^2C 总线有效	1.8	—	5.5
	数据保持电压	$T_{amb}=+25^{\circ}C$		V_{LOW}	—	5.5
I_{DD1}	工作电流 1	$f_{SCL}=400KHz$	$V_{DD}=5V$	—	—	800
		$f_{SCL}=100KHz$	$V_{DD}=5V$	—	—	200
I_{DD2}	工作电流 2: CLOCKOUT 失效 (FE=0)	$f_{SCL}=0Hz$ $T_{amb}=+25^{\circ}C$	$V_{DD}=5V$	—	275	550
			$V_{DD}=3V$	—	250	500
			$V_{DD}=2V$	—	225	450
		$f_{SCL}=0Hz$ $T_{amb}=-20 \sim +85^{\circ}C$	$V_{DD}=5V$	—	500	750
			$V_{DD}=3V$	—	400	650
			$V_{DD}=2V$	—	400	600
I_{DD3}	工作电流 3: CLOCKOUT 有效 (FE=1)	$f_{SCL}=0Hz$ $F_{CLOCKOUT}=32KHz$ $T_{amb}=+25^{\circ}C$	$V_{DD}=5V$	—	825	1600
			$V_{DD}=3V$	—	550	1000
			$V_{DD}=2V$	—	425	800
		$f_{SCL}=0Hz$ $F_{CLOCKOUT}=32KHz$ $T_{amb}=-20 \sim +85^{\circ}C$	$V_{DD}=5V$	—	950	1700
			$V_{DD}=3V$	—	650	1100
			$V_{DD}=2V$	—	500	900
输入						
V_{IL}	输入低电平电压	—	V_{SS}	—	$0.3V_{DD}$	V
V_{IH}	输入高电平电压	—	$0.7V_{DD}$	—	V_{DD}	V
I_{LI}	输入漏电流	$V_i=V_{DD}$ 或 V_{SS}	-1	0	+1	μA
C_i	输入电容	—	—	—	7	pF
输出						
I_{OL}	SDA 输出灌电流	$V_{DD}=5V$, $V_{OL}=0.4V$	3	—	—	mA
I_{OL}	INT输出灌电流		1	—	—	mA
I_{OL}	CLKOUT 输出灌电流		1	—	—	mA
I_{LO}	输出漏电流	$V_o=V_{DD}$ 或 V_{SS}	-1	0	+1	μA
电压检测器						
V_{LOW}	掉电检测值	$T_{amb}=+25^{\circ}C$	—	1.0	1.2	V

注:

(1) 加电时振荡器可靠启动: V_{DD} (最小值; 加电时) = V_{DD} (最小值) + 0.3V;

(2) 定时器源时钟=1/60Hz, SCL 和 SDA=V_{DD}。



动态特性

(除非另有规定, $T_{amb}=-20 \sim +85^{\circ}C$, $V_{DD}=1.8 \sim 5.5V$, $V_{SS}=0V$; $Fosc=32.768KHz$; 石英晶片 $R_s=40K\Omega$, $C_i=8pF$)

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
振荡器						
C_{OSCO}	OSCO 寄生电容	—	q15	25	35	pF
Δf_{osc}	振荡器稳定性	$\Delta V_{DD}=200mV, T_{amb}=+25^{\circ}C$	—	0.2	—	ppm
石英晶体参数 ($Fosc=32.768KHz$)						
R_s	串联电阻	—	—	—	40	K Ω
C_L	负载电容	—	—	10	—	pF
C_T	OSCI 可调电容	—	5	—	25	pF
CLKOUT 输出						
δ_{CLKOUT}	CLKOUT 输出占空比	—	— ⁽¹⁾	50	—	%
I²C 总线定时特性⁽²⁾						
f_{SCL}	SCL 时钟频率	—	— ⁽³⁾	—	400	KHz
$T_{HD;STA}$	启动条件保持时间	—	0.6	—	—	us
$T_{SU;STA}$	重复启动产生时间	—	0.6	—	—	us
T_{LOW}	SCL 时钟低电平时间	—	1.3	—	—	us
T_{HIGH}	SCL 时钟高电平时间	—	0.6	—	—	us
T_R	SCL 和 SDA 上升沿时间	—	—	—	0.3	us
T_F	SCL 和 SDA 下降沿时间	—	—	—	0.3	us
T_{BUF}	停止和启动总线空闲时间	—	1.3	—	—	us
C_b	总线负载电容	—	—	—	400	pF
$T_{SU;DAT}$	数据产生时间	—	100	—	—	ns
$T_{HD;DAT}$	数据保持时间	—	0	—	—	ns
$T_{SU;STO}$	停止条件发生时间	—	4.0	—	—	ns
T_{SW}	可接受的总线尖峰宽度	—	—	—	50	ns

注:

- (1) 无特别说明 $f_{CLKOUT}=32.768KHz$;
- (2) 所有定时数值在操作电压范围内 (T_{amb} 条件下) 有效, 参考输入电压在 V_{SS} 和 V_{DD} 之间变化时 V_{IL} 和 V_{IH} 的值;
- (3) I²C 总线在两个启动或一个启动和停止条件下的访问时间必须小于一秒。

功能描述

PCF8563 包含 16 个可自动递增寄存器地址的 8 位寄存器、一个含有集成电容的 32.768KHz 振荡器、一个为实时时钟 (RTC) 和日历提供源时钟的分频器、一个可编程时钟输出、一个定时器、一个报警器、一个低电压检测器和一个 400KHz 的 I²C 总线接口。

16 个寄存器都被设计为可寻址的 8 位并行寄存器，但并非所有位都有用。前两个寄存器（内存地址 00h、01h）用于控制/状态寄存器；内存地址 02h-08h 用于时钟功能的计数器（秒~年计数器）；内存地址 09h-0Ch 用于报警寄存器（定义报警条件）；内存地址 0Dh 控制 CLKOUT 的输出频率；内存地址 0Eh 和 0Fh 分别用于定时器控制寄存器和定时器计数寄存器。秒、分钟、小时、日、月、年、分钟报警、小时报警、日报警寄存器，编码格式为 BCD，星期和星期报警寄存器不以 BCD 格式编码。

当一个 RTC 寄存器被写入或读取时，所有计数器的内容被锁存。因此，在传送条件下，可以防止对时钟和日历的错误读写。

1. 寄存器结构

表 1：寄存器概况

地址	寄存器名称	Bit															
		7	6	5	4	3	2	1	0								
控制/状态寄存器																	
00h	控制/状态寄存器 1	TEST1	0	STOP	0	TESTC	0	0	0								
01h	控制/状态寄存器 2	0	0	0	TI_IP	AF	TE	AIE	TIE								
时间与数据寄存器																	
02h	秒	VL	00 ~ 59 BCD 编码格式														
03h	分钟	x	00 ~ 59 BCD 编码格式														
04h	小时	x	x	00 ~ 23 BCD 编码格式													
05h	日	x	x	01 ~ 31 BCD 编码格式													
06h	星期	x	x	x	x	x	0 ~ 6										
07h	月/世纪	C	x	x	01 ~ 12 BCD 编码格式												
08h	年	00 ~ 99 BCD 编码格式															
报警寄存器																	
09h	分钟报警	AE_M	00 ~ 59 BCD 编码格式														
0Ah	小时报警	AE_H	x	00 ~ 23 BCD 编码格式													
0Bh	日报警	AE_D	x	01 ~ 31 BCD 编码格式													
0Ch	星期报警	AE_W	x	x	x	x	0 ~ 6										
CLKOUT 频率寄存器																	
0Dh	CLKOUT 频率寄存器	FE	x	x	x	x	x	FD1	FD0								
定时器寄存器																	
0Eh	定时器控制寄存器	TE	x	x	x	x	x	TD1	TD0								
0Fh	定时器倒计数数值寄存器	定时器倒计数数值															

注：标记为“x”的位无效，标记为“0”的位应置逻辑 0；若要读取数据，其状态可以是逻辑 0 或逻辑 1。



1.1. 控制/状态寄存器 1

表 2: 控制/状态寄存器 1 位描述 (地址 00h)

Bit	符号	值	描述
7	TEST1	TEST1=0	普通模式
		TEST1=1	EXT_CLK 测试模式
5	STOP	STOP=0	芯片时钟运行
		STOP=1	所有芯片分频器异步置逻辑 0, 芯片时钟停止运行 (CLKOUT 在 32.768kHz 可用)
3	TESTC	TESTC=0	电源复位功能失效 (普通模式时置逻辑 0)
		TESTC=1	电源复位功能有效
6, 4, 2, 1, 0	0	0	缺省值置逻辑 0

1.2. 控制/状态寄存器 2

表 3: 控制和状态寄存器 2 位描述 (地址 01h)

Bit	符号	值	描述
7, 6, 5	0	0	缺省值置逻辑 0
4	TI_TP	TI_TP=0	当 TF 有效时, INT 有效 (取决于 TIE 状态)
		TI_TP=1	INT 脉冲有效, 参见表 4 (取决于 TIE 状态)
3	AF	0/1	当报警发生时, AF 被置逻辑 1, 在定时器倒计数结束时, TF 被置逻辑 1, 它们在被软件重写前一直保持原有值, 软件无法写入置逻辑 1。
2	TF	0/1	若定时器和报警中断都请求时, 中断源由 AF 和 TF 决定, 若要清除其中一个标志位而防止另一个标志位被重写, 应运用逻辑指令 AND, 标志位 AF 和 TF 值描述参考表 5。
1	AIE	AIE=0	报警中断无效
		AIE=1	报警中断有效
0	TIE	TIE=0	定时器中断无效
		TIE=1	定时器中断有效

注: 若 AF 和 AIE 都有效, 则 INT 一直有效。

表 4: INT 操作 (Bit TI_TP=1)

源时钟 (Hz)	INT 周期	
	n=1	N>1
4096	1/8192	1/4096
64	1/128	1/64
1	1/64	1/64
1/60	1/64	1/64

注:

- (1) TF 和 INT 同时有效;
- (2) n 为倒计数定时器的数值, 当 n=0 时定时器停止工作。



1.3. 时间与数据寄存器

表 5: 秒/VL 寄存器位描述 (地址 02h)

Bit	符号	值	描述
7	VL	0	保证准确的时钟/日历数据
		1	不能保证准确的时钟/日历数据
6-0	秒	00 ~ 59	代表 BCD 格式的真实秒数值 例如: 1011001 代表 59 秒

低电压检测器和时钟监控

PCF8563 内嵌低电压检测器, 当 V_{DD} 低于 V_{LOW} 时, 位 VL (Voltage Low, 秒寄存器的位 7) 被置 1, 用以指明可能产生不准确的时钟/日历信息, VL 标志位只可以用软件清除。当 V_{DD} 慢速降低 (例如用电池供电) 至 V_{LOW} 时, 标志位 VL 被设置, 这时可能会产生中断。

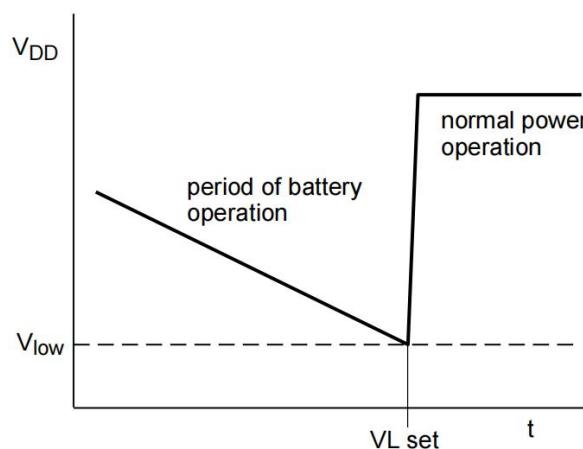


图 4 低电压检测器

表 6: 分钟寄存器位描述 (地址 03h)

Bit	符号	值	描述
7	—	—	无效
6-0	分钟	00 ~ 59	代表 BCD 格式的真实分钟数值 例如: 1011001 代表 59 分

表 7: 小时寄存器位描述 (地址 04h)

Bit	符号	值	描述
7-6	—	—	无效
5-0	小时	00 ~ 23	代表 BCD 格式的真实分钟数值 例如: 100011 代表 23 时

表 8: 日寄存器位描述 (地址 05h)

Bit	符号	值	描述
7-6	—	—	无效
5-0	日	01 ~ 31	代表 BCD 格式的真实日数值 例如: 110001 代表 31 日

注: 若当前计数器的值为闰年, PCF8563 自动给二月增加一个值, 使其成为 29

天。表 9: 星期寄存器位描述 (地址 06h)

Bit	符号	值	描述
7-3	—	—	无效
2-0	星期	0 ~ 6	实际星期数值, 详见下表



表 10: 星期分配表

星期	Bit		
	2	1	0
星期日	0	0	0
星期一	0	0	1
星期二	0	1	0
星期三	0	1	1
星期四	1	0	0
星期五	1	0	1
星期六	1	1	0

表 11: 月/世纪寄存器位描述 (地址 07h)

Bit	符号	值	描述
7	C	0	显示世纪值为 X
		1	显示世纪值为 X+1
6-5	—	—	无效
4-0	月	01 ~ 12	代表 BCD 格式的真实月数值 例如：10010 代表 12 月

表 12: 年寄存器位描述 (地址 08h)

Bit	符号	值	描述
7-0	年	0-9	代表 BCD 格式的真实年数值 例如：10011001 代表 99 年

注：若年寄存器中的值从 99 变为 00，世纪位会改变。

1.4. 报警寄存器

地址 09h 到 0Ch 的寄存器含有报警信息。当一个或多个报警寄存器写入合法的分钟、小时、日或星期等数值，且与之对应的 AE_X 被置为逻辑 0，上述信息将与当前的分钟、小时、日和星期进行对比，若数值相等，AF 将被置为逻辑 1，AF 保存设置值直到被软件清除为止。

AF 被清除后，只有当时间增量与报警条件再次匹配时才能再次设置 AF。若与之对应的 AE_X 被置为逻辑 1，报警寄存器将被忽略。

表 13: 分钟报警寄存器位描述 (地址 09h)

Bit	符号	值	描述
7	AE_M	0	分钟报警器有效
		1	分钟报警器无效
6-0	分钟报警	00 ~ 59	代表 BCD 格式的分钟报警数值 例如：1011001 代表 59 分

表 14: 小时报警寄存器位描述 (地址 0Ah)

Bit	符号	值	描述
7	AE_H	0	小时报警器有效
		1	小时报警器无效
6	—	—	无效
5-0	小时报警	00 ~ 23	代表 BCD 格式的小时报警数值 例如：100011 代表 23 时



表 15: 日报警寄存器位描述 (地址 0Bh)

Bit	符号	值	描述
7	AE_D	0	日报警器有效
		1	日报警器无效
6	—	—	无效
5-4	日报警	00 ~ 31	代表 BCD 格式的日报警数值 例如: 110001 代表 31 日

表 16: 星期报警寄存器位描述 (地址 0Ch)

Bit	符号	值	描述
7	AE_W	0	星期报警器有效
		1	星期报警器无效
6-3	—	—	无效
2-0	星期报警	0 ~ 6	星期报警数值, 参考表 10

1.5. CLKOUT 频率寄存器

CLKOUT 引脚可以输出可编程的方波, CLKOUT 频率寄存器 (地址 0Dh: 参考表 18) 决定方波的频率, CLKOUT 可以输出 32.768KHz (默认值), 1024Hz, 32Hz 以及 1Hz 的方波。CLKOUT 为开漏输出引脚, 通电时有效, 无效时为高阻态。

表 17: CLKOUT 频率寄存器位描述 (地址 0Dh)

Bit	符号	值	描述
7	FE	0	CLKOUT 输出被抑制并被设置成高阻抗
		1	CLKOUT 输出有效
6-2	—	—	无效
1-0	FD[1:0]	CLKOUT 输出频率	
		00	32.768KHz
		01	1024Hz
		10	32Hz
		11	1Hz

1.6. 定时器寄存器

8 位的定时器倒计数数值寄存器 (地址 0Fh) 由定时器控制寄存器 (地址 0Eh) 控制, 定时器控制寄存器用于设定定时器的频率 (4096, 64, 1 或 1/60Hz), 以及设定定时器有效或无效。定时器从软件设置的 8 位二进制数倒计数, 在每次倒计时结束时, 定时器设置标志位 TF (参考表 3), TF 只能通过软件清除, 设置后的 TF 能在引脚INT处生成一个中断, 每个倒计数周期产生一个脉冲作为中断信号, TI_TP (参考表 3) 控制中断产生的条件。当读取定时器时, 返回当前倒计数的数值。

为了精确读回倒计数数值, 建议读取两遍并且检查读回的数值, 即 I²C 总线时钟 SCL 的频率为所选定时器时钟频率的至少两倍。



表 18: 定时器控制寄存器位描述 (地址 0Eh)

Bit	符号	值	描述	
7	TE	0	定时器无效	
		1	定时器有效	
6-2	—	—	无效	
1-0	TD[1:0]	定时器时钟频率		
		00	4069Hz	
		01	64Hz	
		10	1Hz	
		11	1/60Hz	

注：上述标志位决定倒计数定时器的时钟频率，不使用时应将 TD[1:0]设置为“11”（1/60Hz）以节约能源。

表 19: 定时器倒计数数值寄存器位描述 (地址 0Fh)

Bit	符号	值	描述
7-0	定时器倒计数数值	00h-FFh	倒计数数值“n” 倒计数周期=n/时钟频率

表 20: 定时器倒计数数值

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
定时器倒计数数值	128	64	32	16	8	4	2	1

2. EXT_CLK 测试模式

测试模式用于在线测试，建立测试模式和控制 RTC 的操作。

测试模式由控制/状态寄存器 1 的位 TEST1 设定，这时 CLKOUT 引脚成为输入引脚。在测试模式状态下，通过 CLKOUT 引脚输入的频率信号替代芯片内 64Hz 频率信号，每 64 个上升沿将会产生 1 秒的时间增量。

输入 CLKOUT 引脚的频率信号脉宽应当不低于 300ns，最大周期应当不超过 1000ns。芯片内的 64Hz 时钟，在 CLKOUT 引脚输入频率信号后，被一个 2^6 预分频器分为 1Hz。预分频器可以通过 STOP 设置为已知状态，对 STOP 进行设置，预分频器可被复位为 0（在预分频器再次运行之前，必须对 STOP 进行清除）。

进入 STOP 状态后，当有 32 个上升沿输入 CLKOUT 管脚，将首次产生 1 秒钟的时间增量。此后，每 64 个上升沿产生 1 秒钟的时间增量。

注：EXT_CLK 测试模式下，时钟不与芯片内 64Hz 时钟同步，也不能确定预分频状态。

操作举例

- (1) 进入 EXT_CLK 测试模式（控制/状态寄存器 1 的位 7 TESE1=1）
- (2) 设置 STOP（控制/状态寄存器 1 的位 5 STOP=1）
- (3) 清除 STOP（控制/状态寄存器 1 的位 5 STOP=0）
- (4) 设置时间寄存器（秒、分钟、小时、日、星期、月/世纪和年）为期望值
- (5) 给 CLKOUT 引脚提供 32 个时钟脉冲
- (6) 观察时间寄存器的第一次变化
- (7) 给 CLKOUT 引脚提供 64 个时钟脉冲
- (8) 观察时间寄存器的第二次变化，需要读时间寄存器附加增量时，重复步骤 7 和 8



3. RESET

PCF8563 包括一个内部复位电路，当振荡器停止工作时，复位电路开始工作。在复位状态下，I²C 总线被初始化，包括地址指针，所有寄存器都根据表 21 进行设置。复位期间无法进行 I²C 总线通信。

表 21：寄存器复位数值

地址	寄存器名称	Bit							
		7	6	5	4	3	2	1	0
00h	控制/状态寄存器 1	0	x	0	x	1	x	x	x
01h	控制/状态寄存器 2	x	x	x	0	0	0	0	0
02h	秒/VL	1	x	x	x	x	x	x	x
03h	分钟	x	x	x	x	x	x	x	x
04h	小时	x	x	x	x	x	x	x	x
05h	日	x	x	x	x	x	x	x	x
06h	星期	x	x	x	x	x	x	x	x
07h	月/世纪	x	x	x	x	x	x	x	x
08h	年	x	x	x	x	x	x	x	x
09h	分钟报警	1	x	x	x	x	x	x	x
0Ah	小时报警	1	x	x	x	x	x	x	x
0Bh	日报警	1	x	x	x	x	x	x	x
0Ch	星期报警	1	x	x	x	x	x	x	x
0Dh	时钟频率控制	1	x	x	x	x	x	0	0
0Eh	定时器控制	0	x	x	x	x	x	1	1
0Fh	定时器倒计数数值	x	x	x	x	x	x	x	x

注：标记为 x 的寄存器在通电时未定义，在重置时保持不变。

3.1. 电源复位 (POR) 失败模式

POR 的持续时间直接与振荡器的启动时间相关。一种内嵌的长时间启动的电路可使 POR 失效，这样可提升设备的测试速度。此模式的设定要求 I²C 总线引脚 SDA 和 SCL 的信号波形如下图所示，所有时间值为所需的最小值。

一旦进入失败模式，芯片立即停止工作，操作通过 I²C 总线进入 EXT_CLK 测试模式。设置位 TESTC 置逻辑 0 来清除失败模式，再次进入失败模式只有在设置 TESTC 为逻辑 1 后进行。在普通模式时 TESTC 置逻辑 0 没有意义，除非想阻止进入 POR 失败模式。

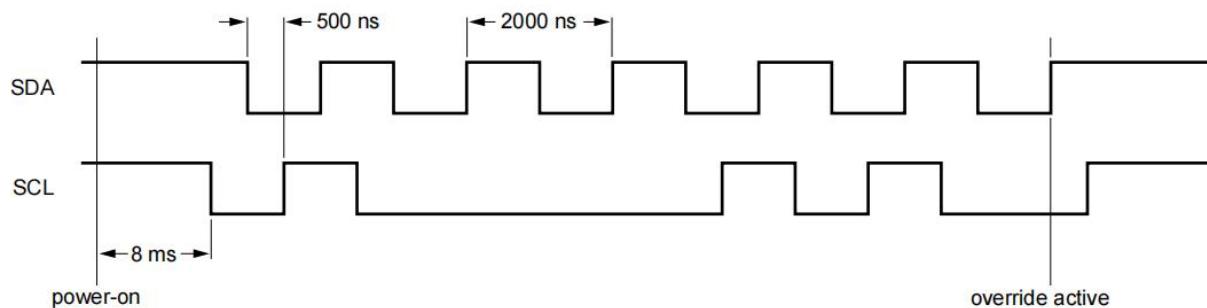


图 5 POR 失败时序图



4. 串行接口

PCF8563 的串行接口为 I²C 总线。

4.1. I²C 总线特性

I²C 总线用两条线在芯片和模块间传递信息，这两条线分别为串行数据线 (SDA) 和串行时钟线 (SCL)。这两条线必须用一个上拉电阻与正电源相接，其数据只有在总线不忙时才可传送。

系统配置参考下图，产生信号的设备是传送器，接收信号的设备是接收器，控制信号的设备是主设备，受前者控制的设备是从设备。

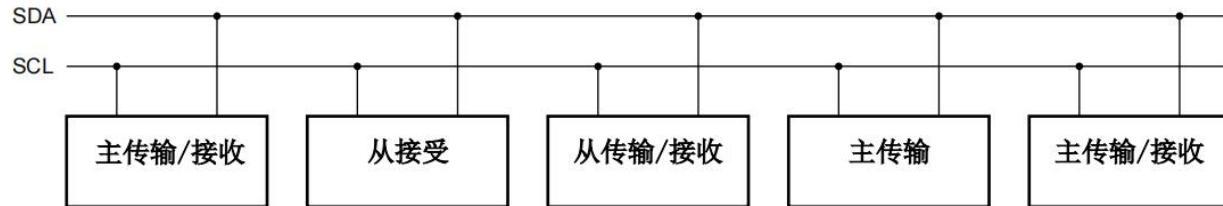


图 6 I²C 总线系统配置图

4.2. 启动 (START) 和停止 (STOP) 条件

参考下图，总线不忙时，数据线和时钟线都保持高电平。数据线在下降沿且时钟线为高电平，此状态为启动条件 (S)；数据线在上升沿且时钟线为高电平，此状态为停止条件 (P)。

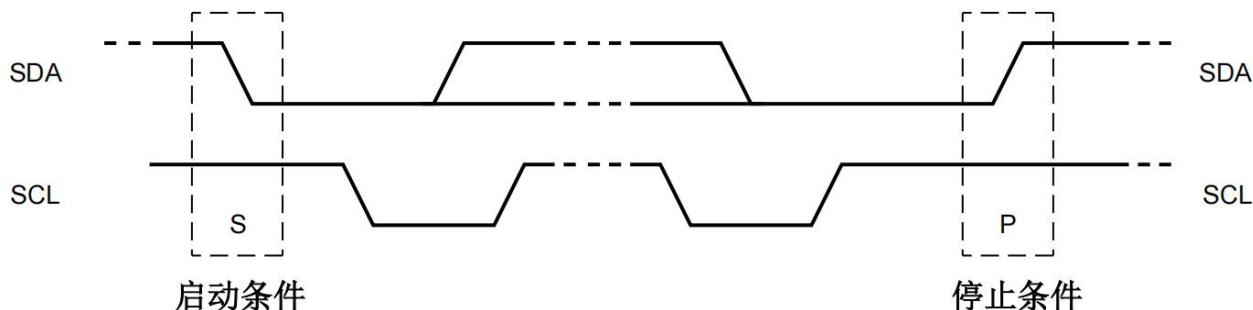


图 7 I²C 总线启动和停止条件

4.3. 位传送

参考下图，每个时钟脉冲传送一个数据位，数据线 (SDA) 上的数据在时钟脉冲高电平时必须保持不变，否则数据线 (SDA) 上的数据将被当成控制信号。

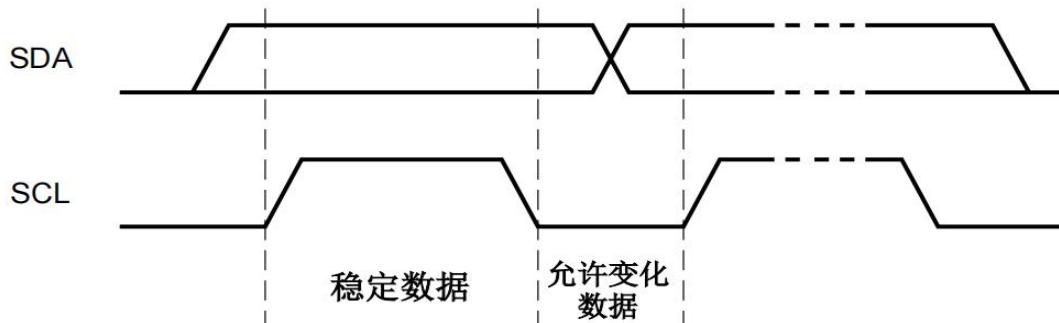


图 8 I²C 总线位传送



4.4. 标志位

在启动条件和停止条件之间，传送器传送给接收器的数据量无限制。每 8 个字节后加一个标志位，传送器产生高电平的标志位，此时主设备产生一个附加标志时钟脉冲。

从接收器每接收一个字节都必须紧接着产生一个标志位，主接收器每接收从传送器的一个字节也必须紧接着产生一个标志位。

在标志位时钟脉冲出现时，SDA 线应保持低电平（需考虑启动和保持时间）。传送器应在从设备接收到最后一个字节时变为低电平，使接收器产生标志位，此时主设备可产生停止条件（见下图）。

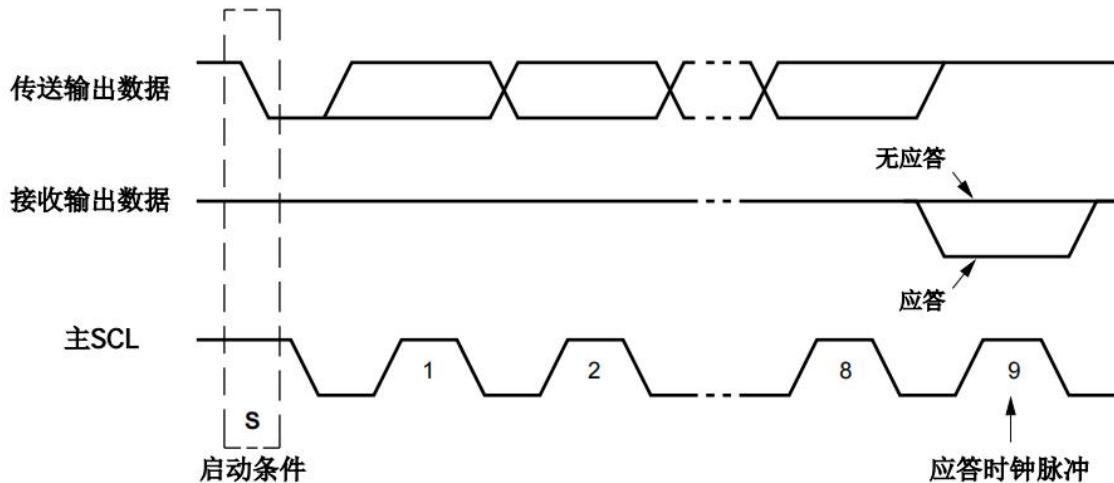


图 9 I²C 总线标志位

4.5. I²C 总线协议

用 I²C 总线传递数据前，接收的设备应先标明地址，在 I²C 总线启动后，这个地址与第一个传送字节一起被传送。PCF8563 可以作为一个从接收器或作为一个从传送器，此时时钟信号线（SCL）只能是输入信号线，数据信号线（SDA）是一条双向信号线。

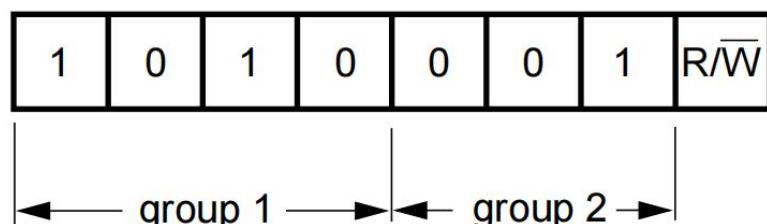


图 10 从地址

时钟/日历芯片读/写周期中 I²C 总线的配置参考下面三图，图中字地址是四个位的数，用于指出下一个访问的寄存器，字地址的高四位无用。

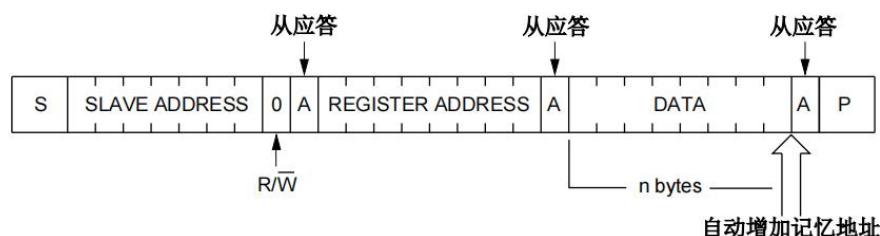


图 11 主传送器到从接收器（写模式）

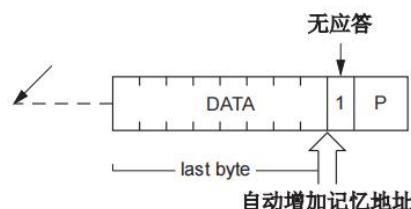
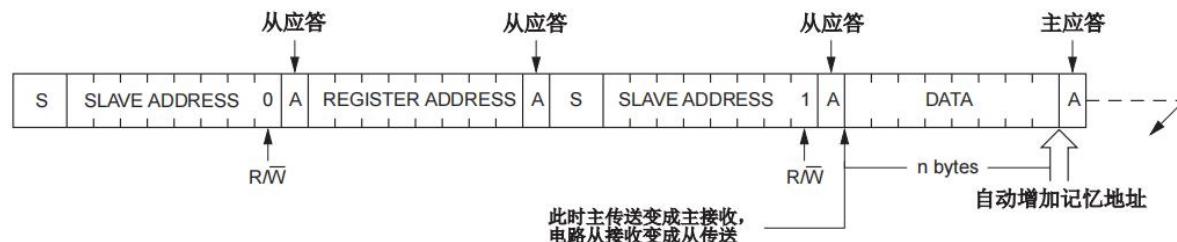


图 12 设置字地址后主设备读数据 (写地址: 读数据)

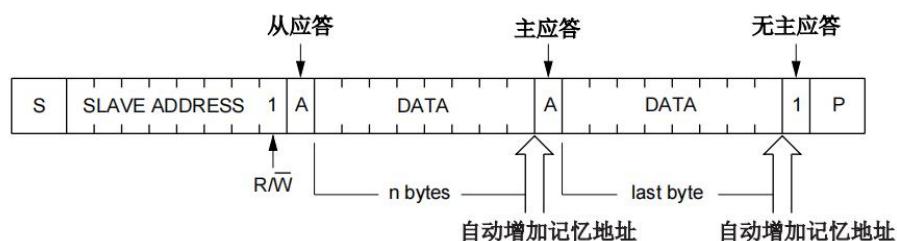


图 13 主设备读从设备第一个字节数据后的数据 (读模式)

5. 典型应用图

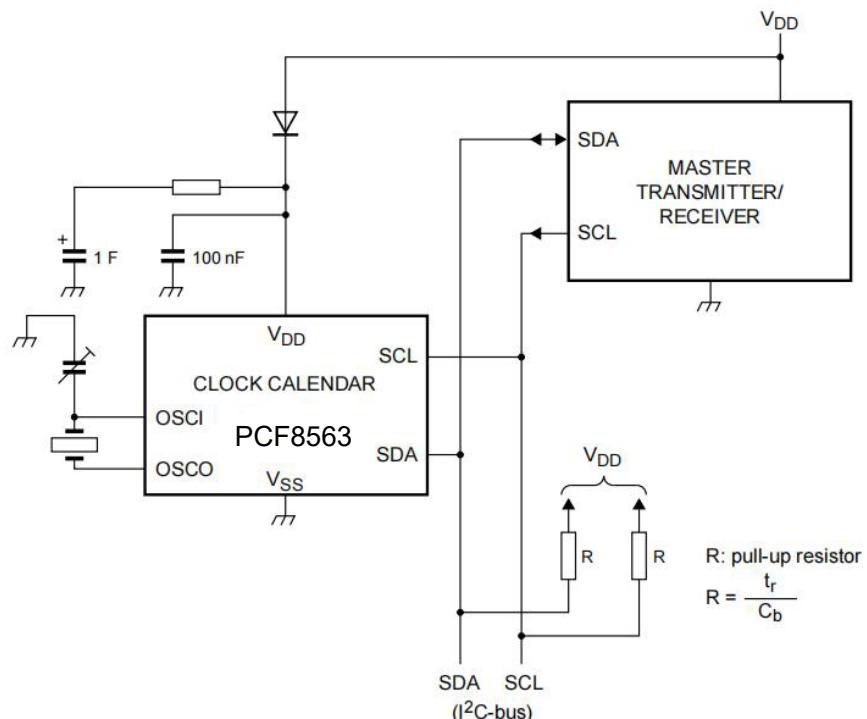
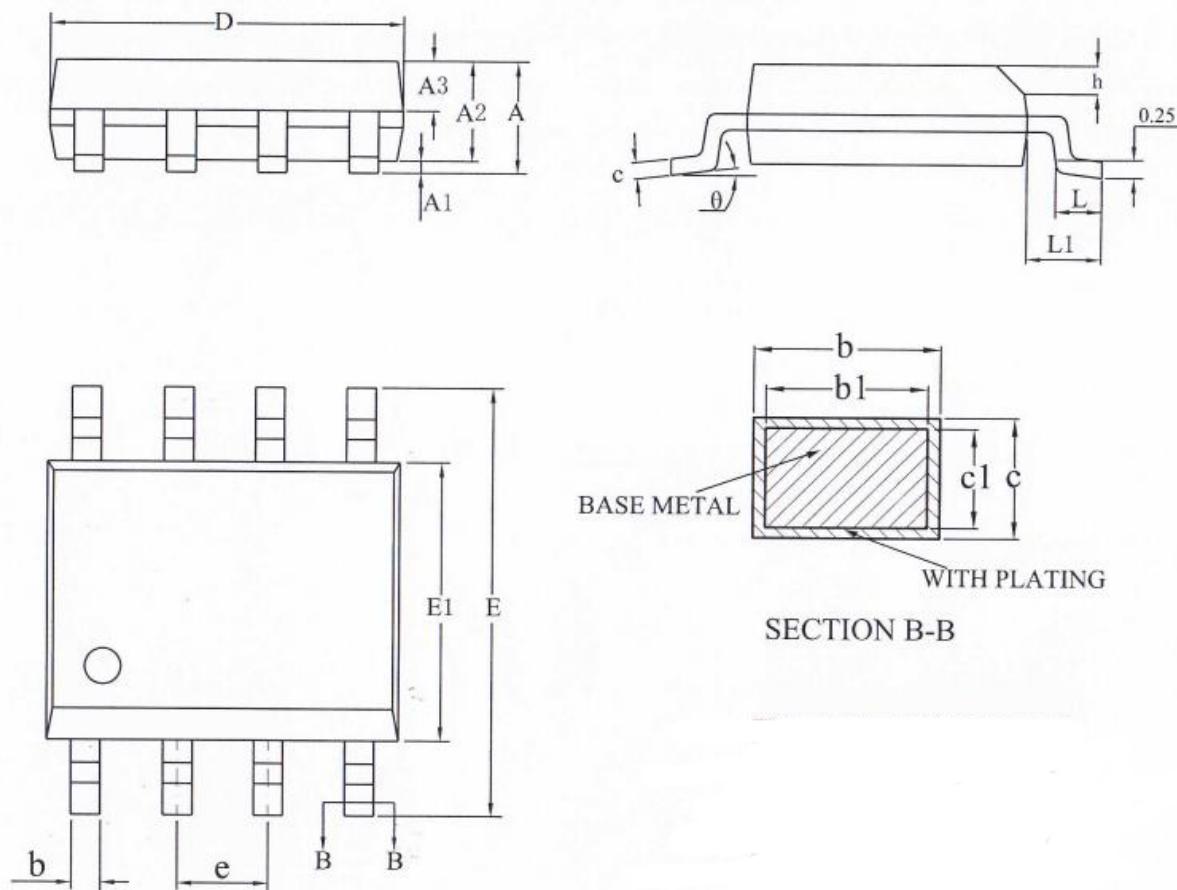


图 14 典型应用图



封装机械数据：

SOP-8 封装



符号	最小值 (mm)	典型值 (mm)	最大值 (mm)	符号	最小值 (mm)	典型值 (mm)	最大值 (mm)
A	-	-	1.75	D	4.80	4.90	5.00
A1	0.10	-	0.225	E	5.80	6.00	6.20
A2	1.30	1.40	1.50	E1	3.80	3.90	4.00
A3	0.60	0.65	0.70	e	1.27BSC		
b	0.39	-	0.47	h	0.25	-	0.50
b1	0.38	0.41	0.44	L	0.50	-	0.80
c	0.20	-	0.24	L1	1.05REF		
c1	0.19	0.20	0.21	θ	0°	-	8°